

REER リサーチレポート

粘土粒子の殻状汚染モデルの実証実験

石井慶造、畠山泰輔、松山成男、寺川貴樹

東北大学大学院工学研究科 生活環境早期復旧技術研究センター

1. 目的

No. 68で報告した粘土粒子の殻状汚染モデルの実証実験を行う。

2. 方法

粘土粒子は、ケイ酸四面体と水酸化アルミニウム六面体が重なった構造している。1 μ m以下の粘土 粒子が集まってシルトという粘土凝集体となり、その大きさは数 μ mから200 μ mである。このよ うな構造物の中身を調べるには、マイクロ PIXE からのX線を用いた CT を用いると良い。静電加速 器で数 MeV までにイオンを加速し、強収束マグネットを用いて1 μ m径までにビームを絞り込み、 金属ターゲットに照射すると、その金属元素固有のエネルギーを持った準単色のX-線が発生(マイク ロ PIXE と言う)する。このX線を粘土粒子に色んな角度から照射し、透過したX線をX線 CCD カメラで検出することによって、検出されたX線の強度の対数を取り、画像再構成することによって、 粘土粒子の断層画像を得ることができる。この断層画像には原子番号が大きい元素の2次元分布が反 映される。さらに、元素固有のX線吸収端を用いると、元素の同定もできる。この方法は、PIXE-ミクロン CT として東北大学が開発してきた。本研究では、PIXE-ミクロン CT に用いるX線として、 Cr-K-X線とV-K-X線を採用した。この2つのX線エネルギーは、CsのL吸収端を跨ぐため、この 2つのX線 CT 画像の差に Cs 元素の分布が期待される。

3. 結果

図 1 は Cr-K-X 線の CT から得られた 3 次元立体画像である。粘土粒子の形状が良く分かる。Cr-K-X 線の CT と V-K-X 線の CT 画像には、Si+Al の分布が表れている。この 2 つの X 線 CT 画像の差が、 図 1 の右である。粘土粒子の表面、厚さ約 1 0 μ mに Cs 元素が分布していることが確認できた。



図1 ミクロン CT で撮影した粘土粒子の断層図

作成者:石井慶造

In press in Nuclear Instruments and methods B